### Энергетический спектр носителей заряда в Ag<sub>2</sub>Te

© Ф.Ф. Алиев<sup>¶</sup>, М.Б. Джафаров

Институт физики Академии наук Азербайджана, 310143 Баку, Азербайджан

(Получена 18 декабря 2007 г. Принята к печати 13 февраля 2008 г.)

На основе исследований температурных и концентрационных зависимостей кинетических коэффициентов: коэффициента Холла R, электропроводности  $\sigma$  и термоэдс  $\alpha_0$  в n-Ag<sub>2</sub>Te установлено, что атомы Ag в Ag<sub>2</sub>Te создают мелкие донорные уровни, расположенные от дна зоны проводимости на расстоянии  $(0.002-7\cdot10^{-5}T)$  эВ. Показано, что начиная с недостатка Ag  $\geq 0.01$  at% в стехиометрическом составе теллурид серебра имеет *n*-тип проводимости и получение стехиометрического состава Ag<sub>2</sub>Te практически невозможно.

PACS: 72.20.Fr, 72.20.My, 72.80.Jc

Исследованию энергетического спектра носителей заряда в Ag<sub>2</sub>Te посвящен ряд работ [1-5]. Авторы [1] оценили ширину запрещенной зоны Eg < 6 мэВ и предположили, что в Ag<sub>2</sub>Te при низких температурах имеет место бесщелевое состояние, а особенности поведения коэффициента Холла R в интервале температур 250-300 К обусловлены возрастанием эффективной плотности состояний валентной зоны, т.е. наличием дополнительной валентной зоны с большой плотностью состояний, расположенной ниже по энергетической оси. Выводы авторов [2] заключались в том, что в соединениях Ag<sub>2</sub>B<sup>VI</sup> серебро может быть двухэлектронным донором, который отдает два электрона в зону проводимости  $(Ag^+ \rightarrow Ag^{3+} + 2e)$ . Образующееся при этом двухэлектронное состояние локализовано либо за счет сильного взаимодействия с решеткой, либо за счет взаимодействия с вакансиями или другими дефектами. Также, по их мнению, соединения серебра в отличие от соединений меди всегда имеют электронный тип проводимости даже при  $T \to 0$ , а также при определенном недостатке серебра по сравнению со стехиометрией.

В работе [3] сообщалось, что в области гомогенности избыток Те в Ag<sub>2</sub>Te приводит к *p*-типу, а избыток Ag — к *n*-типу проводимости. Авторы [4] оценили энергию активации  $(0.04 \pm 0.01)$  эВ и предположили, что в запрещенной зоне возникают энергетические уровни. В работе [5] показано, что особенности на температурных зависимостях электрических и термоэлектрических параметров *p*-Ag<sub>2</sub>Te связаны с акцепторными уровнями, расположенными на расстоянии  $(0.030-7 \cdot 10^{-5}T)$  эВ от дна зоны проводимости.

Несмотря на многочисленные работы [1-5], посвященные установлению энергетического спектра носителей заряда в *n*-Ag<sub>2</sub>Te, этот вопрос пока остается открытым. Поэтому в данной работе сделана попытка решения этого вопроса с учетом выводов [5].

### 1. Определение некоторых параметров примесных состояний

Температурные и концентрационные зависимости коэффициентов Холла R, электропроводности  $\sigma$  и термоэдс  $\alpha_0$  в n-Ag<sub>2</sub>Te связаны с состоянием донорных примесей [2]. Как известно из [5], при малом значении  $E_g$ и при высоком значении концентрации доноров  $N_d$ экспериментальное определение величины энергии активации доноров  $E_d$  для Ag<sub>2</sub>Te сильно затруднено. Для определения  $E_d$  можно поступить следующим образом.

Авторы [6] показали, что закон дисперсии электронов в n-Ag<sub>2</sub>Te подчиняется кейновской модели, и взаимодействие электронов носит неупругий характер. В случае рассеяния на ионизованных примесях рассеяние электронов становится упругим. Тогда коэффициент термоэдс при любой степени вырождения электронного газа с нестандартной зоной определяется согласно [7]:

$$\alpha_0 = -\frac{k_{\rm B}}{e} \left[ \frac{I_{r+1,2}^1(\mu^*,\beta)}{I_{r+1,2}^0(\mu^*,\beta)} - \mu^* \right],\tag{1}$$

где  $\mu^* = \mu/k_{\rm B}T$  приведенный химический потенциал,  $\mu$ и  $I_n^m(\mu^*, \beta)$  — уровень и двухпараметрический интеграл Ферми. Здесь  $\beta = k_{\rm B}T/E_{\rm g}$  — параметр, характеризующий нестандартность зоны. Из формулы (1) была определена величина  $\mu$  при температуре 15 К. Если известны величины  $N_{\rm d}$  и  $m_n$  ( $m_n$  — эффективная масса электронов на уровне Ферми), то можно найти  $E_{\rm d}$  согласно [8]. При

$$\exp\left(\frac{E_{\rm d}}{k_{\rm B}T}\right) \gg \frac{(2m_{n}k_{\rm B}T^{3/2})}{32\pi^{3/2}\hbar^{3}N_{\rm d}},$$
$$E_{\rm d} = k_{\rm B}T \ln\left[\frac{2\pi^{3/2}\hbar^{3}N_{\rm d}}{(2m_{n}k_{\rm B}T)^{3/2}}\right] - 2\mu.$$
(2)

Используя значение  $N_d = 1.1 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ,  $m_n = 0.022m_0$  [6], при 15 К для  $E_d$  получено значение 1 мэВ (отсчет от дна зоны проводимости). Если учесть температурную зависимость ширины запрещенной зоны  $E_g(T)$  [7] и  $E_d(T) = (0.002 - 7 \cdot 10^{-5}T)$  эВ, то при T = 0 К значение  $E_{d0}$  равно  $\sim 2$  мэВ (рис. 1).

<sup>¶</sup> E-mail: farzali@physics.ab.az.



**Рис. 1.** Температурные зависимости уровня Ферми  $\mu$  (1) и энергии активации доноров  $E_d$  (2).



**Рис. 2.** Положение уровня Ферми относительно уровня изолированной примеси  $E_d$  как функция степени компенсации K'(вставка) и температурная зависимость подвижности электронов  $U_n$ .

В случае простой одновалентной донорной примеси, для которой имеет место только спиновое вырождение  $\beta_0 = 1/2$ , концентрации электронов на донорных уровнях с энергией  $E_i = -E_d$  определяется [9]:

$$n_{\rm d} = N_{\rm d} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \exp\left[-\frac{(E_{\rm d} + \mu)}{k_{\rm B}T}\right] \right\}.$$
 (3)

В литературе [10,11] имеются сведения, что теллурид серебра относится к компенсированным полупроводникам. При очень низких температурах ( $T \ll E_d/k_B$ ), когда можно пренебречь концентрацией электронов проводимости *n* и дырок *p* в валентной зоне, уравнение нейтральности принимает вид [9]

$$N_{\rm a}[1+2\exp(-E_{\rm a}^*-\mu^*)]^{-1} = N_{\rm d}[1+\exp(E_{\rm d}^*-\mu^*)]^{-1},$$
 (4)  
где  $\mu^* = -(E_{\rm a}^*+E_{\rm d}^*)/2, \ E_{\rm a}^* = E_{\rm a}/k_{\rm B}T$  и  $E_{\rm d}^* = E_{\rm d}/k_{\rm B}T$ 

 $N_a$  — концентрация акцепторов. Если все электроны

с донорных уровней переходят в зону проводимости и  $n_{\rm d}$  не зависит от температуры, а также незначительна собственная проводимость, тогда можно ожидать, что  $N_{\rm d} \approx n_{\rm d}$ , где

$$n_{\rm d} = \frac{(2m_{\rm n}k_{\rm B}T)^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} F_{1/2}(\mu^*)$$

Здесь  $F_{1/2}(\mu^*)$  — однопараметрический интеграл Ферми. Если  $N_d$  известна, тогда из (4) можно найти  $N_a$ . Учитывая значение  $E_a$  [5] и  $E_d$  при  $T \ll E_d/k_B$ , можно получить, что  $N_a/N_d \approx 0.47$ , т.е. определить границу типа проводимости Ag<sub>2</sub>Te. При этом основную роль играет положение  $\mu(K')$  (рис. 2) ( $K' = N_a/N_d$  — степень компенсации). Расчет проведен при  $K' \rightarrow 0$ , тогда  $\mu = 0.99E'_d$ , а при  $K' \rightarrow 1$  [12]

$$\mu = -\frac{E'_{\rm d}}{2^{1/3}(1-K')^{1/3}},$$

где

$$E'_{\rm d} = \frac{e^2}{\chi r_{\rm d}}$$

— энергия кулоновского взаимодействия, χ — диэлектрическая проницаемость,

$$r_{\rm d} = \left(\frac{4\pi}{3} N_{\rm d}\right)^{1/3}$$

 среднее расстояние между донорами. Отсчет ведется от уровня изолированной примеси.

Используя формулы (1) и (3), были рассчитаны температурные зависимости  $\alpha_0(T)$ ,  $R = 1/n_d e$  и  $\sigma = en_d U_n(T)$  (рис. 3). Расчет  $U_n(T)$  проведен следующим образом: подвижность носителей при сильном вырождении и кейновском законе дисперсии при рассеянии на акустических фононах (параметр рассеяния r = 0) и на ионах примеси (r = 2) выражается формулами [6]:

$$U_{\rm ac} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^{1/3} \frac{e\rho U_0^2 \hbar^3 n^{-1/3}}{E^2 k_{\rm B} T m_n^* f_{\rm ac}(P/P_0)},\tag{5}$$

$$U_{\rm ion} = \frac{3\pi^2 \hbar^3 \chi}{2e^3 (m_n^*)^2 f_{\rm ion}(P/P_0)},\tag{6}$$

где  $\rho = 8.32$  г/см<sup>3</sup> — плотность кристалла,  $U_0 = 5 \cdot 10^5$  см/с — скорость звука в кристалле, E = 10 эВ — константа деформационного потенциала,  $\chi = 16$  — статическая электрическая постоянная кристалла, f — фактор, учитывающий влияние непараболичности на вероятность рассеяния, и вычисляется по следующим формулам [13]:

$$f_{\rm ac}(P/P_0) = \frac{2.3}{12} - \frac{1}{20} \frac{P}{P_0} + \frac{10.3}{12} \left(\frac{P}{P_0}\right)^2, \qquad (8)$$

$$f_{ion}(P/P_0) = a - \frac{b}{2} + \frac{1}{16}(b + 3c) + \left[\frac{b}{2} - \frac{1}{8}(b + 3c)\right] \\ \times \left(\frac{P}{P_0}\right) + \frac{b + 3c}{16}\left(\frac{P}{P_0}\right)^2, \tag{9}$$

Физика и техника полупроводников, 2008, том 42, вып. 11

где

$$a = \ln\left(1 + \frac{1}{\xi}\right) - \frac{1}{1 + \xi},$$
  

$$b = 4 + \frac{4\xi}{1 + \xi} - 8\xi \ln\left(1 + \frac{1}{\xi}\right),$$
  

$$c = 2 - 12\xi + \frac{4\xi}{1 + \xi} + 12\xi^2 \ln\left(1 + \frac{1}{\xi}\right),$$
  

$$P = \left(\frac{m_0}{m_1^*} - 1\right), \quad P_0 = \left(\frac{m_0}{m_n} - 1\right),$$
  

$$\xi = \frac{m_0 e^2 m^*}{\pi \hbar^2 \chi (3\pi n)^{1/3}}.$$

здесь  $m_1^*$  — эффективная масса на уровне Ферми. Результаты расчета  $U_n(T)$  представлены на рис. 2.

## 2. Обсуждение полученных результатов

Малое значение  $E_{d0}$  показывает, что атомы Ag в Ag<sub>2</sub>Te создают мелкие донорные уровни. Даже при  $T \rightarrow 0$  ионы Ag+ основной решетки отдают электроны в зону проводимости (коэффициент отдачи атомов Ag в Ag<sub>2</sub>Te равен 0.6). Отношение  $N_{\rm a}/N_{\rm d} \approx 0.47$  соответствует тому, что недостаток 0.01 at% Ад в стехиометрическом составе создает концентрацию доноров  $N_{\rm d} \approx 6.2 \cdot 10^{16} {\rm cm}^{-3}$ , кристалл имеет *n*-тип проводимости. Это свидетельствует о том, что практически невозможно получить стехиометрический состав Ag<sub>2</sub>Te. При этом концентрация дырок в несколько раз больше концентрации электронов и, следовательно, материал следует считать дырочным. Надо отметить, что в области собственной проводимости Ag<sub>2</sub>Te  $\sigma$  и R определяются почти полностью электронами [14,15]. Эти и некоторые другие следствия вытекают из большой величины отношения подвижностей электронов и дырок [11].

Полученные граничные значения  $N_a/N_d$  согласуются с данными авторов [15]. Они считали, что, начиная с  $n \approx (1.2-1.8) \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup>, кристалл имеет *n*-тип проводимости. Это обусловлено избыточными по отношению к стехиометрии атомами Ag в междоузлиях, а при отжиге образцов в вакууме при  $T_0 < T$  ( $T_0$  — температура фазового перехода) можно уменьшить  $N_d$  вплоть до  $N_d \leq 4.2 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup> за счет образования вакансий Ag при одновременном уменьшении содержания Ag в междоузлиях.

Теперь обсудим вопрос положения уровня Ферми в примесной зоне при T = 0 (рис. 2). Как известно из [12], степень компенсации K' дает понятие об  $\mu$ . В случае Ag<sub>2</sub>Te при  $K' \leq 0.47$  почти все доноры имеют электроны и, следовательно, находятся в верхней части примесной зоны и слегка ионизуются. По этой причине  $\mu$  положительно, т. е. большая часть доноров заполнена электронами и лишь небольшая их часть свободна и имеет положительный заряд. При  $K' \geq 0.47$  имеем  $\mu < 0$ ,



**Рис. 3.** Температурные зависимости коэффициента Холла *R* (при  $H = 12 \,\mathrm{kG}$ ), электропроводности  $\sigma$  и термоэде  $\alpha_0$  (сплошные линии — расчет).

что приводит к началу компенсации электронов избытком Те, вызванной отклонением от стехиометрии [11].

Здесь особый интерес представляют следующие факты: первый связан с тем, что область вырождения электронного газа смещается к более высоким температурам (рис. 1) (температура вырождения для Ад<sub>2</sub>Те должна была быть ~ 210 K), а второй — в отличие от других полупроводников [16-18] в *n*-Ag<sub>2</sub>Te резонансное рассеяние электронов на донорных примесях не наблюдается. Первый факт может быть связан с тем, что за счет  $E_d(T)$  (рис. 1) область вырождения электронного газа смещается в сторону зоны проводимости со скоростью  $dE_{\rm d}(T)/dT = 7 \cdot 10^{-5}$  эВ/К и при  $T \approx 10 \,\mathrm{K}$  входит в зону проводимости и получается гибридизация донорных и зонных состояний. При этом во всем интервале температур ионизуются все нескомпенсированные донорные примеси  $N = N_{\rm d} - N_{\rm a}$ , отдавая свои электроны в зону проводимости. Поэтому все кинетические коэффициенты имеют вид, характерный для сильно легированных узкощелевых полупроводников (рис. 3).

Отсутствие резонансного рассеяния в *n*-Ag<sub>2</sub>Te в рамках теории, развитой в [17,18], для одноэлектронных состояний свидетельствует о чрезвычайной узости полосы примесных состояний, их уширение Г должно быть малым по сравнению с тепловой энергией  $k_BT$ , т.е.  $\Gamma \ll k_BT$  во всем исследованном диапазоне температур. Этот результат не противоречит [2], так как в случае двухэлектронных донорных состояний в резонансном рассеянии должны были бы участвовать электронные пары. Вероятность подобных процессов заметно меньше, чем одноэлектронных процессов.

#### 3. Заключение

Показано, что основные экспериментальные данные по явлениям переноса в n-Ag<sub>2</sub>Te могут быть объяснены, если предположить, что атомы Ag в Ag<sub>2</sub>Te создают мелкие донорные, а атомы Te — акцепторные уровни, расположенные от дна зоны проводимости на расстоянии  $(0.002 - 7 \cdot 10^{-5})$  и  $(0.030 - 7 \cdot 10^{-5})$  эВ соответственно. Показано, что, начиная с недостатка  $Ag \ge 0.01$  at%, теллурид серебра имеет *n*-тип проводимости. Установлено, что получение стехиометрического состава Ag<sub>2</sub>Te практически невозможно. Из данных по подвижности следует отсутствие резонансного рассеяния электронов на донорных примесях, что свидетельствует в рамках рассмотренной модели о малости уширения полосы примесных состояний:  $\Gamma \ll k_{\rm B}T$ .

#### Список литературы

- А.С. Королева, В.Ю. Мартынов, П.П. Петров. *Тез.* 2-й Всес. конф. ЧГУ "Материаловедение халькогенидных кислородсодержащих полупроводников" (1986) т. II, с. 47.
- [2] И.А. Драбкин, Б.Я. Мойжес. ФТП. 21 (9), 1715 (1987).
- [3] С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 25 (2), 241 (1989).
- [4] В.В. Горбачев, И.М. Путилин. Изв. АН ССР. Неорг. матер., 11 (9), 1556 (1975).
- [5] F.F. Aliev. Proc. Second Int. Symp. on Mathematical Computational Applications (Baku, Sept. 1–3, 1999) p. 80.
- [6] С.А. Алиев, У.Х. Суюнов, М.И. Алиев. ФТП, 7 (10), 2024 (1973).
- [7] Ф.Ф. Алиев, Э.М. Керимова, С.А. Алиев. ФТП, **36** (8), 932 (2002).
- [8] Б.М. Аскеров. Кинетические эффекты в полупроводниках (Л., Наука, 1970).
- [9] Б.М. Аскеров. Электронные явления переноса в полупроводниках (М., Наука, 1985).
- [10] F.F. Aliev, B.A. Tairov, T.F. Yusifova, M.A. Kerimov, F.M. Hashimzadeh. Fizika (NAS Azerbaijan), VII (3), 22 (2001).
- [11] С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев. Изв. АН ССР. Неорг. матер., 24 (2), 341 (1988).
- [12] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников (М., Наука, 1979).
- [13] Т.А. Алиев, Ф.М. Гашимзаде, С.А. Алиев, Т.Г. Гаджиев, М.Э. Алиев, М.И. Алиев. ФТП, 5 (2), 323 (1971).
- [14] В.М. Березин, Г.П. Вяшкин, В.Н. Копев, П.И. Карих. ФТП, 18 (2), 312 (1984).
- [15] Л.С. Королева, И.Е. Лопатинский, П.П. Петров. Тез. 2-й Всес. конф. ЧГУ "Материаловедение халькогенидных кислородсодержащих полупроводников", (1986) т. II, с. 46.
- [16] В.Ф. Мастеров, С.Ф. Захаренков. ФТП, 24 (4), 610 (1990).
- [17] В.И. Кайданов, С.А. Немов, Ю.И. Равич. ФТП, **26** (2), 201 (1992).
- [18] В.И. Кайданов, С.А. Немов. ФТП, 15 (3), 542 (1981).

Редактор Т.А. Полянская

# Energy spectrum of charge carriers in $Ag_2Te$

F.F. Aliev, M.B. Jafarov

Institute of Physics, Academy of Sciences of Azerbaijan, 370143 Baku, Azerbaijan

**Abstract** It is established that, the Ag atoms in Ag<sub>2</sub>Te create small donors levels, which is placed on  $(0.002 - 7 \cdot 10^{-5}T) \text{ eV}$  from conduction band bottom. It is reveal that the stechiometric Ag<sub>2</sub>Te has a *n*-type conductivity beginning from deficiency of Ag $\geq 0.01$  at%, i.e. practically is not possible to get a stechiometric composition of Ag<sub>2</sub>Te. It follows from experimental data that resonance scattering of electrons on donor impurities is not observed.